(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出職公開番号 特開2002-189008 (P2002-189008A)

(43)公開日 平成14年7月5日(2002.7.5)

(51) Int.Cl.7 G01N 25/72

(22) 出職日

鐵別記号

平成12年12月20日 (2000, 12, 20)

FΙ G 0 1 N 25/72

テーマコート*(参考) K 2G040

審査請求 未請求 請求項の数29 〇L (全 26 頁)

(21)出職番号 特職2000-386432(P2000-386432)

(71)出題人 000006208

三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 1 号

(72)発明者 竹田 英哲

兵庫県高砂市荒井町新海二丁目1番1丹 三菱重工業株式会社高砂研究所内

(72)発明者 黒川 政秋

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号

三菱重工業株式会社高砂研究所内

(74)代理人 100078499 弁理士 光石 俊郎 (外2名)

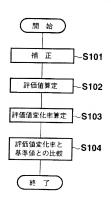
最終百に続く

(54) 【発明の名称】 非破壊検査方法及び装置、データ判定装置

(57) 【要約】

【課題】 コーティング剥離部を従来より正確に検出で きるようにすること。

【解決手段】 温度の経時変化を示す測定データに基づ いて、温度をT、その評価値をT*、2つの異なる時刻 での温度をT1、T2 (但し、T1>T2) とすると き、T* = (T-T2) / (T1-T2) により、評価 値を算定し、この評価値に基づいて、コーティングの剥 離が生じているか否か判定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 毎村表面にコーティングを施すことで構成された部材における。コーティングの剥離が生じている部分を検出する非破壊検査装置に用いられるデータ判別装置において、検査対象となっている部材(以下、

「接検体」と記十)表面の所望の測定点での温度の経験 変化を示す測定データに基づいて、前記測定点における 或る時刻の頑度を下とし、当該温度の評価値を下。と し、2つの異なる時刻での腹度を丁1、丁2とし、丁1 丁2とは、下3年(「一丁2)/「丁1ー丁 2)により評価値を算定する評価値算定手段と、前記評価値算定手段が算定した評価値に基づいて、当該測定点 においてコーティングの測測を生じているからかが判定する 利定手段を備えることを特徴とするデータ判定装置。 【請求項2】 請求項1において、前記測定データは加 繋作止後のものであることを特徴とするデータは対 数件止後のものであることを特徴とするデータは対

【請求項3】 請求項2において、前記准度T1は最高 進度であり、前記准度T2は最低温度であることを特徴 とするデータ判定装置。

【請求項4】 請求項1において、前記被検体と同形状であり且一列解状況が既知である部材について予め用意 された補正データを持り、前記規定データを耐配補正データに基づいて補正する補正手段を更に備えること、及 び、前記評価値算定手段は前記補正手段が補正した後の 構正済み測定データに基づいて、前記評価値を算定する ものであることを特徴とするデータ判定装置。

【請求項 5】 請求項 1 または4 において、前訟判定手 吸さすめ定められた基準値及び予め定められた判定時点 を有し、前記評価値が、前記判定時点において、前記基 準値よりも大きい測定点ではコーティングの剥離が生じ ていると判定するものであることを特徴とするデータ判 定装置。

【請求項6】 請求項1または4において、前記判定手 設は予め定められた評価値の経時変化を示す基準データ 及び予め定められた判定期間を有し、前記指帯値算定手 段が算定した評価値の経時変化を示す評価値データが、 前記判定期間において、前記基準データと所定範囲内で 一分する制度法ではコーティングの剥離が生じていない と判定し、一致しない測定点ではコーティングの剥離が 生じていると判定するものであることを特徴とするデータ 判定数据

【請求項7】 請求項1または4において、前窓制定法 として複数の位置が設定されており、前窓制定手段は子 め定められた判定時点を有し、前窓評価量が、前記判定 時点において、他の測定点よりも高くなっている測定点 ではコーティングの測能が単していると判定するもので あることを特徴とするデータ用定装置。

【請求項8】 請求項1または4において、前記測定点 として複数の位置が設定されており、前記判定手段は予 め定められた判定期間を有し、前記評価値の経時変化を 示す評価値データを、前記判定期間において、他の測定 点での評価値の経時変化を示す評価値データと比較する ことにより、コーティングの剥離が生じているか否か判 定するものであることを格能とするデータ判定装置。

【請求項9】 請求項1または4において、前記判定手段は、前記評価値の経時変化を示す評価値データに基づいて、前記測定点での評価値の時間的変化率(以下、

「評価値変化率」と記す) を算定する微分演算手段を有 し、前記評価値変化率の大きさに基づいて、当該側定点 においてコーティングの剥離が生じているか否か判定す るものであることを特徴とするデータ判定装置。

【請求項10】 請求項9において、前記判定手段は予め定められた基準値及び予め定められた有違時点を有 し、前記測定データが降温時についてのものである場合 に、前記料準値変化率が、前記判定時点において、前記 基準値よりも小さい測定点ではコーティングの剥離が生 じていると判定するものであることを特徴とするデータ 判定装置。

【請求項 1.1 請求項 5において、前記判定手段は予 め定められた評価値変化率の蘇時変化を示す基準データ 及び予め定められた判定期間を有し、前記後分演業手段 が算定した評価値変化率の蘇時変化を示す評価値変化率 データが、前記判定期間において、前記基準データと所 定範囲内で一数する制定点ではコーティンクの製能が生 じていないと判定し、一致しない測定点ではコーティン の 3割離が生じていると判定するものであることを特徴 とするデータ判定装置。

【請求項12】 請求項9において、前記制定点として 複数の位置が設定されており、前記制定手段は予め定め わた利率的を有し、前記制定データが終過時でい てのものである場合、前記評価値変化率が前記判定時点 において他の測定点よりも低くなっている勘定点ではコ ーティングの判離が生じていると判定するものであるこ とを特徴とするデータ判定接触

【請求項 1 3】 請求項 9 において、前記制定点として 複数の位置が設定されており、前記制定手段は予め定め られた判定期を有し、前記評価値変化率を終身変化を 示す評価値変化率データを、前記判定期間において、他 の測定点での評価値変化率の経時変化を示す評価値変化 率データと比較することにより、コーティングの剥離が 生じているか否か判定するものであることを特徴とする データ申ば字解

【請求項14】 母村表面にコーティングを施すことで 構成された部村における。コーティングの制度が生じて いる部分を検出する非確素検査装置において、検査対象 とされている部村 (以下、接検体) と記す)を加熱す る加熱手段と、前記加熱手段による加熱中の温度上昇時 または該加熱を停止した後の温度下降時における、前記 接検体表面の所質の測定点での温度の経時変化を模測す る温度観測手段と、前記温度観測手段によって観測され たデータを判定する請求項 1から13いずれかに1つに 記載のデータ判定装置を備えることを特徴とする非破壊 給者装置

【請求項15】 母材表面にコーティングを施すことで 構成された部材における、コーティングの剥離が生じて いる部分を検出するよ砂螺栓を方法において

いる部分を使出する非碳酸検査方法において、 体差対象となっている部が(以下、「被検体」と記す) 表面の所望の測定点における温度の経時変化を示す測定 データに基づいて、前記測定点における温度を下とし、 当該温度の評価値をT*とし、2つの異なら時刻での温 度をT1、T2とし、T1ンT2とする場合、T*= (T-T2)/(T1-T2)により評価値を算定し、 前記評価値に基づいて、当該測定点においてコーティン の到機が半に下いるかぶか知常することを参加とする

【請求項16】 請求項15において、前記測定データ として加熱停止後のものを用いることを特徴とする非破 適給を方法。

非破壞检查方法。

【請求項17】 請求項16において、前犯温度T1は 最高温度であり、前記温度T2は最低温度であることを 特徴とする非破壊検査方法。

【請求項18】 請求項15において、前記総検体と同 形状であり且の刺離状況が既知である部材について予め 相正データを用意し、前記補正データに基づいて、前記 刺定データを補正し、前記補正した後の補正済み刺定デ ータに基づいて、前記評価値を算定することを特徴とす る非破壊検査方法。

【請求項19】 請求項15または18において、前記 評価値が、予め定められた判定時点において、予め定め られた基準値よりも大きい測定点ではコーティングの剥 耐が生じていると判定することを特徴とする非破壊検査 方法。

【請求項20】 請求項15または18において、前記 評価値の経時変化を示す評価値データが、干め定められ 中地空間によいて、予少をかられた評価値必軽時変化 を示す基準データと所定範囲内で一致する顔定点ではコ ーティングの剥離が生じていないと判定し、一致しない 別定点ではコーティングの剥離が生じていると判定する ことを特徴をする非能暴能を方法。

【請求項21】 請求項15または18において、前記 創定点を複数変定し、前記評価値が、予め定められた判 定時点において、他の測定点よりも高くなっている測定 点ではコーティングの剥離が生じていると判定すること を特徴とする非破壊検査方法。

【請求項22】 請求項15または18において、前記 制定点を複数設定し、前記評価値の経時変化を示す評価 値データを、予め定められた判定期間において、他の創 度点での評価値の経時変化を示す評価値データと比較す ることにより、コーティングの剥離が生じているか否か 判定することを特徴とする非破壊検査方法。

【請求項 2 3】 請求項 1 5 または 1 8 において、前記 評価値の経時変化を示す評価低データに基づいて、前記 創定点での評価値の時間的変化率(以下、「評価値変化 率」と配引)を算定し、前記評価値変化率の大きさに基 づいて、当該測定点においてコーティングの剥離が生じ ているか否か判定することことを特徴とする非級壊検査 方法

【請求項24】 請求項23において、前記測定データ が降温時についてのものである場合に、前記評価値変化 率が、予め定められた判定的において、予め定められた を基準値よりも小さい測定点ではコーティングの判離が 生じていると判定することを特徴とする非被表検変方

【請求項25】 請求項23において、前記評価値変化 率の経時変化を示す評価値変化率データが、予め定めら れた判定期間において、予め定められた評価値変化率の 経時変化を示す基準データと所定範囲内で一致する制定 点ではコーティングの剥離が生じていないと判定し、一 致しない測定点ではコーティングの剥離が生じていると 判定することを特徴とするが連絡を方法。

【請水項26】 請水項23において、前配割定点を複数設定し、前配割定データが降温時についてのものである場合、前辺評価値変化率が予めためられた型時点において他の割定点よりも低くなっている割定点ではコーティングの剥離が生じていると判定することを特徴とする非破壊検支方法。

【請求項27】 請求項23において、前記測定点を検 数設定し、前記評価値変化率の経時変化を示す評価値変 化率データを、予め定められた判定期間において、他の 測定点での評価値変化率の経時変化を示す評価値変化率 データ上比較することにより、コーティングの剥離が生 じているか否か判定することを特徴とする非磁素検査方 法。

【請求項28】 請求項15から27いずれか1つに記 載の非破壊検査方法をコンピュータに実行させるプログ ラムを格納したコンピュータが読取可能な記録媒体。

【請求項29】 請求項15か627いずれか1つに記 載の非破壊検査方法をコンピュータに実行させるコンピ ュータブログラム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、母材表面にコーティング (膜) を施すことで構成された部材について、コーティングの剥離を検出する非敬逮検査方法及び装置、更には、これに用いられるデータ判定装置に関する。 【0002】

【従来の技術】母材表面に施されたコーティングの剥離 を、赤外線サーモグラフィー法を用いて検出する非破壊 検査装置が知られている。この非破壊検査装置では、以 下のような原理に基づいて、コーティングの剥離を検出 している。

【0003】本明細書においていう「剥離」とは、コーティングが母材と十分に答着しておらず、両者の間に隙間ができている状態を意味する。

【0004】表面にコーティングが施された部材(以 下、被検体)の表層部を外部から加熱した場合、外部か ら加えられた熱は、コーティング材を経て母材へと伝え られることになる。ところが、コーティングが母材から 剥離している部分では、母材への熱伝導がうまく行われ ない。つまり、剥離部と健全部(コーティングが母材と 密着し剥離が生じていない部分)とでは、コーティング と母材との間での熱伝導特性が異なっている。健全部で は、コーティングが母材に密着しているため、コーティ ング材と母材との間での熱伝導が比較的スムーズに行わ れる。これに対し、剥離部では、コーティングが母材か ら離れているため、熱が伝わりにくい、このため、剝離 部では、コーティングに熱が萎積されたまま(即ち、高 温)となる。従って、この加熱状態において、被検体の 表面温度分布を測定することにより、高温部を剥離部と して検出することができる。

【0005】なお、実際の装置では、加熱は、赤外線を 照射することで行っているのが一般的である。 【0006】また、実際の装置では、加熱停止後の或る 時点での選度に基づいて、剥離部か否か判断しているの が一般的である。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、単純に、健全部と剥離部とでの温度の違い(温度ムラ)に基づいて、両者を判別するものであった。

【0008】 しかし、温度ムラが生じる原因は、コーティグの制催だけではない。例えば、加熱ムラに起因して、温度ムラが生じることもある。加熱ムラは、例えば、検査師の加熱強度実動に起因して起きたり、あるいは、加熱器の耐熱速度主動に起因して起きたり、あるいは、加熱器の加熱強度実動に起因して起こる。また。配コーティングの原みのパラツキに超因して超点を力が生じることもある。コーティングの原みのパラツキに超因して過度ムラが生じることもある。コーティングの原本のパランドの回復になっていることがある。このため、このようなコーティングの剥離以外の要因によって温度ムラが生じやナい条件ででの測定では、別難部を正確に検出することが困難な場合があった。

【0009】そこで、本発明は、上記に鑑みてなされた ものであって、剥離節をより正確に検付可能な、非破壊 検査装置及び方法、更には、これに用いられるデータ判 別装置を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本願発明者は、様々な観点から検討を加えた結果、測定点における温度をTと

し、この磁度の評価値を1° とし、2つの異なる時刻で の鑑度をT1、T2とし、T1>T2とする場合、T° = (T-T2) / (T1-T2) なる演算により評価値 を算定すると、この評価値は加熱ムラやコーティングの 厚みのパラツキに影響されないので、この評価値を用い ることにより正確にコーティングの剥離がとじいるか 否が判定できることに気がついた。評価値の算定精度を 考えると、T1とT2はなるべく大きく異なるものであ ることが好ましい。

【0011】本願発明はこのような知見に基づいてなされたものである。

【0013】請求項2に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1において、前記測定データは加熱停止後のもの であることを特徴とする。

【0014】請求項3に係る発明のデータ判定装置は、 請求項2において、前記温度T1は最高温度であり、前 記温度T2は最低温度であることを特徴とする。

[0015] 練水項よに係る熱卵のデータ料定機関は、 請求項1において、前記接検体と同形状であり且つ剥離 状況が既知である部材について予め用意された補正デー 夕を持ち、前記機定データを配配補正データに基づいて 補正于る権正手段を更に備えること、及び、前記評価値 算定手段は前記補正手段が補正した後の補正済み制定デ ータに基づいて、前記評価値を算定するものであること を構像とする。

【0016】請求項5に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1または4において、前記判定手段は干め定めら れた基準値及で予め定められた単定時点を有し、前記評 価値が、前記判定時点において、前記基準値よりも大き い初定点ではコーティングの剥離が生じていると判定す もわのであることを特徴とする。

【0017】請求項6に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1または4において、前記判定手段は予め定めら れた評価値の経時変化を示す基準データ及び予め定めら れた判定期間を有し、前記評価値算定手段が算定した評 価値の経時変化を示す評価値データが、前記判電間能 おいて、前記基準データと所定範囲内で一級する測定点 ではコーティングの剥離が生じていないと判定し、一致 しない測定点ではコーティングの剥離が生じていると判 定するものであることを特徴とする。

[0018] 請求項7に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1または4において、前記制定点として複数の位 費が設定されており、前記制定程段は予砂なられた制 定時点を有し、前記評価値が、前記制定時点において、 他の測定点よりも高くなっている測定点ではコーティン グの剥離が生じていると判定するものであることを特徴 とする。

[0019] 請求項8に係る発明のデータ制定装置は、 請求項1または4において、前記測定点として複数の位 置が設定されており、前記型地産手段は干かをめられた判 定期間を有し、前記評価値の経時変化を示す評価値デー みが、前定型性期間において、他の測定点での評価値の 経時変化を示す評価値データと比較することにより、コ ーティングの剥離が生じているか否か判定するものであ ることを特徴とする。

【0020】 請求項写に係る影明のデータ判定装置は、 請求項1または4において、前記判定手段は、前記評価 値算定手段が乗度した評価値の終時変化を升評価値デ ータに基づいて、前記測定点での評価値の勢明的変化率 (以下、「評価値変化率」と記す)を算正を発力を信 手段を有し、該微分演算平泉が算定した評価値変化率の 大きさに基づいて、当該測定点においてコーティングの 剥離が生じているか否か判定するものであることを特徴 とする。

[0021] 請求項10に係る発明のデータ判定装置 法・請求項9において、前配判定手段は予め定められた 基準値及び下が定められた判定時点を有し、前記測定デ 一夕が降進時についてのものである場合に、前記評価値 変化率が、前記判定時点において、前記基価値よりも小 さい測定点ではコーティングの剥離が生じていると判定 するものであることを特徴と対象。

【0022】請求項11に係る発明のデータ相定装置 は、請求項9において、前記判定手段は予め定められた 評価値変化率の経時変化を示す基準データ及び予め定め られた判定期間を有し、前定機分演算手段が築定した罪 値変化率の経時変化を示す評価値変化率データが、前 記判定期間において、前記表準データと所表面固内で一 数する測定点ではコーティングの別難が生じていないと 判定し、一致しない概定点ではコーティングの別解 でいると判定するものであることを特徴とする。

[0023]請求項12に係る発明のデータ判定装履 は、請求項9において、前記側定点として複数の位置が 設定されており、前記判定手段は予め定められた判定時 点を有し、前記測定データが降温時についてのものであ る場合、前記測をデータが降温時についてのものであ る場合、前記評価値変化率が前記判定時点において他の 顔定点よりも低くなっている側定点ではニーティングの 剥離が生じていると判定するものであることを特徴とす *

【0024】 請求項13に係る帳間のデータ制定装置 は、請求項9において、前記測定点として複数の位置が 設定されており、前記判定手段は予め定められた判定期 間を有し、前記評価値変化率の経時変化を示す評価値変 化率データを、前記判定期間において、他の制定点での 評価値変化率の経時変化を示す評価値変化率データと比 較することにより、コーティングの剥離が生しているか 否外判定するものであることを特徴とする。

【0025] 請求項14に係る発明は非破壊検査装置であり、即材度配にコーディングを施すことで構成された あり、即材度配にコーディングを施すことで構成された。コーディングの影が生じている部分を 検出する非故域検査装置において、検査対象とされている部材(以下、「液検体」と配すりを加熱するとされている部材(以下、「液検体」と配す)を加熱手段と、前記研集中段はよる加熱中の構度を保護した。前に機能体表面が野辺の測定なの国度の発症を化を観測する機とは、 野型の関連などの国度の経時変化を観測する機とは、 手段と、前記個度観測手段によって範囲されたデータを 別定と、前記個度観測手段によって範囲されたデータを 利定装置を構えることを修定する。

【0026】

東京 15に係る発明は非敬廉検査方法であり、毎村表面にコーティングを施すことで構成された。
の明末に対し、コーティングの解節が生じている部分を検出する非敬廉検査方法において、検査対象となっている部材(以下、「技検件」と記す)表面の所望の測定点、おおける温度を干とし、当該温度の評価値を
T*とし、2つの異なる特別での温度を干1、T2と
し、T1ン下2とする場合、T** (T-T2) / (T
1-T2)により評価値を算定し、前記評価値に基づいて、当該測定点においてコーティングの制御が生じているか否分判定することを検修とする。

【0027】請求項16に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項15において、前記測定データとして加熱停 止後のものを用いることを特徴とする。

[0028] 請求項17に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項16において、前記履度71は最高履度であ り、前記履度72は最低履度であることを伸慢とする。 [0029] 請求項18に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項15において、前記被検なと同形状であり且 の剥離状況記拠である部材について予分能データを 用意し、前記補正データに基づいて、前記測定データを 補正し、前記補正した後の補正済み測定データに基づい て、前記都を算立するとを特徴とする。

【0030】請求項19に係る発明の非破壊検査方法は、請求項15または18において、前記評価値が、予め定められた規定時点において、予め定められた基準値よりも大きい制定点ではコーティングの剥離が生じていると判定することを特徴とする。

【0031】請求項20に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項15または18において 前記評価値の経時 変化を示す評価値データが、予め定められた判定期間に おいて、予め定められた評価値の経時変化を示す基準デ ータと所定範囲内で一致する測定点ではコーティングの 剥離が生じていないと判定し、一致しない測定点ではコ ーティングの剥離が生じていると判定することを特徴と する。

【0032】請求項21に係る発明の非破議検査方法 は、請求項15または18において、前記測定点を複数 設定し、前記評価値が、予め定められた判定時点におい て、他の測定点よりも高くなっている測定点ではコーテ ィングの剥離が生じていると判定することを特徴とす

【0033】請求項22に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項15または18において、前記測定点を複数 設定し、前記評価値の経時変化を示す評価値データを、 予め定められた判定期間において、他の測定点での評価 値の経時変化を示す評価値データと比較することによ り、コーティングの剥離が生じているか否か判定するこ とを特徴とする。

【0034】請求項23に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項15または18において、前記評価値の経時 変化を示す評価値データに基づいて、前記測定点での評 価値の時間的変化率(以下、「評価値変化率」と記す) を算定し、前記評価値変化率の大きさに基づいて、当該 測定点においてコーティングの剥離が生じているか否か 判定することことを特徴とする。

【0035】請求項24に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項23において、前記測定データが降温時につ いてのものである場合に、前紀評価値変化率が、予め定 められた判定時点において、予め定められた基準値より も小さい測定点ではコーティングの剥離が生じていると 判定することを特徴とする.

【0036】請求項25に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項23において、前記評価値変化率の経時変化 を示す評価値変化率データが、予め定められた判定期間 において、予め定められた評価値変化率の経時変化を示 す基準データと所定範囲内で一致する測定点ではコーテ

$$T^* = (T-T2) / (T1-T2)$$

【0044】被検体表面の温度下は加熱ムラやコーティ ング厚みのパラツキに影響され、温度ムラが生じるが、 式(1)や式(2)の演算により、評価値T*ではこれ らに起因した温度ムラが相殺される。従って、判定精度 を高めることができる。

【0045】温度T1、T2は上述のように測定データ 中の異なる時点での温度であるが、評価値T* の算定精 度を考えると、T1とT2はなるべく大きく異なるもの。 であることが好ましい。例えば、下記に示す組合せのい ィングの剥離が生じていないと判定し、一致しない測定 点ではコーティングの剥離が生じていると判定すること を特徴とする。

【0037】請求項26に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項23において、前記測定点を複数設定し、前 記測定データが降温時についてのものである場合。前記 評価値変化率が予め定められた判定時点において他の測 定点よりも低くなっている測定点ではコーティングの剥 離が生じていると判定することを特徴とする。

【0038】請求項27に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項23において、前記測定点を複数設定し、前 記評価値変化率の経時変化を示す評価値変化率データ を、予め定められた判定期間において、他の測定点での 評価値変化率の経時変化を示す評価値変化率データと比 較することにより、コーティングの剥離が生じているか 否か判定することを特徴とする。

【0039】請求項28に係る発明はコンピュータが読 取可能な記録媒体であり、請求項15から27いずれか 1 つに記載の非破壊検査方法をコンピュータに実行させ るプログラムを格納したことを特徴とする。

【0040】請求項29に係る発明はコンピュータプロ グラムであり、請求項15から27いずれか1つに記載 の非破壊検査方法をコンピュータに実行させることを特 徴とする。

[0041]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて、本発明の 実施の形態を説明する。

【0042】 [発明の原理] 本発明は、検査対象となっ ている部材 (以下、「被検体」と記す) 表面の所望の測 定点での温度の経時変化を示す測定データに基づいてコ ーティング (膜) が剥離しているか否かの判定を行う場 合、測定データ中の温度T自体ではなく、その評価値T * を算定して判定に用いることを基本的な特徴としてい

【0043】評価値T*の算定には、次式(1)が用い られる。評価値T*をパーセントで表わす場合は、次式 (2) が用いられる。式(1) と式(2) は等価であ り、いずれの式においても、T1とT2は2つの異なる 時刻での温度であり、且つ、T1>T2である。

……式(1) $T^* = (T-T2) / (T1-T2) \times 100 [\%] \dots \therefore (2)$

ずれかを使用する。

(1) 最高温度をT1とし、降温時の最低温度をT2とす

(2) 降温期間中は、前寄り時点の温度は、後寄り時点の 温度に較べて、相当高い。従って、加熱停止時点近傍 (加熱停止時点や加熱停止直後) や加熱停止から短時間 間経過した時点等、降温期間中で前寄り時点の温度を丁 1とし、加熱停止後十分時間が経過した時点あるいは加 熱停止後降温が安定する時点といった、降温期間中で後

寄り時点の温度をT2とする。

【0046】図1に被検体中の同一制定点について、加 熱強度を変化させた場合の表面進度下の経時変化を表す 制定データ1~4を示す。その限、特性線とにデオタイ シグで、赤外線フラッシュを短時間オン/オア動作さ せて被検体に赤外線を短時間原針し、加熱開始的点 発射フラッシュのオン時点り、0から & 1 転に温度を割 定することにより、測定データ1~4を得ている。測定 データ1は基準的な加熱強度における温度の経時変化を 表し、測定データ2は加熱強度を基準より10%減少さ せた場合における温度の経時変化を表し、測定データ3 は加熱独度を基準より5%減少させた場合における温度の の経時変化を表し、測定データ4は加熱強度を基準より の経時変化を表し、測定データ4で

【0047】図2に、図1に示した各関連データ1~4 に対応する評価値データ1~14を示す。この場合、 加熱停止時点(赤外線フラッシュの短時間かと後のオフ 時点)11の温度丁1と加熱停止後十分時間が経過した 野点12の温度丁2を用いて、加熱停止後の各時点での 温度丁に対する評価値丁*を算定している。他し、図2 では前記の式(2)により評価値丁*を算定し、パーセ ント表記している。

【0048】なお、赤外線フラッシュの場合は加熱が極めて短時間なので、加熱停止時点 t 1 は加熱停止直後と もいえる。

【0049】図2中、評価値データ11は基準加熱強度における測定データ1に対応し、加熱停止後の各時点での確度下に対する評価が一多年の配等化を受けている。同様に、評価値データ12は加熱強度10%域における制定データに対応し、加熱停止後の各時点での温度下に対する評価値で。 の経時変化を表すしている。評価値データ13は加熱強度5%域における測定データ3に対応し、加熱停止後の各時点での温度下に対する評価値データ1は加熱強度5%増における測定データ4に対応し、加熱停止後の各時点での温度下に対する評価値での超時変化を表している。

【0050】これら測定データ1~4と評価値データ1 1~14との対比から、温度Tは加熱強度に左右される が、評価値T*は殆ど左右されないことが判る。

【0051】また、図3に、同一の健全な破除状につい 江南器器の配置により放棄に加熱ムラを生じさせ、加熱 ムラが生じた部分(加熱ムラを)における表面温度の経 時変化を表す測定データ6と、加熱ムラがない部分(健 全部)における表面温度の経時変化を表す測定データ7 ホテオ、この場合、加熱化日本点、体外線プラッシュの オブ時点) t1からΔt低に温度を測定して、測定データ6、7を得ている。また、粉性線5に赤すタイミンの で、赤外線プラシンを処理的オン/オブ動作させて被 検体に赤外線を短時間照射している。

【9052】図4に、図3に示した各別定データ6、7 大力をする評価値データ16、17を示す。この場合 も、加熱停止時点 10回度で1と加熱停止後十分時間 が経過した時点 12の固度で2を用いて、加熱停止後の を鳴点の温度でに対する評価値で*を、削速の式(2) によりパーセント表記で算定している。図4年、評価 データ16は加熱のラ節における測定データ6に対応 の経時変化を表している。評価値データ917は健全部に が経過して対するが原でが最近で、対象停止後の各時点での は現底でデータ7に対応し、加熱停止後の各時点での 組度にと対する評価値でしない。

【0053】更に、図5に、剥離部と健全部を有する同一被検体について均一に加熱し、剥離部における表面温度の経時変を表す削速データ8と、強全部によける表面温度の経時変化を表す測定データ9を示す。この場合も、特性線に示すタイミングで、赤外線フラッシュのよりに動いし、加熱停止時点 (赤外線フラッシュのオフ時点) t 1からる1 毎に温度を測定することにより、測定データ8、9を得ている。

【0054】図6に、図5に示した各別定データ8、9 に対応する評価証データ18、19を示す。この場合 も、加熱停止時点に1の温度丁1と加熱停止そ分時間 が経過した時点に2の温度丁2を用いて、加熱停止後の 呑時点の温度丁に対する評価値丁*を、前述の式、(2) によりパーセント表記で算定している。図0中、評価値 第件止後の各等点での過度丁に対する評価値での経時 変化を表している。評価値データ19は健全部における 測定データ9に対応し、加熱停止後の各時点での温度丁 に対する評価値で、の経時をと表している。

- 【0055】これら測定データ6~9及びそれらの評価 値データ16~19から以下のことが判る。
- (1) 加熱ムラ部における温度下は、健全部とは異なって 経時変化し、むしろ剥離部に近い経時変化を示す。従っ て、このままでは加熱ムラ部を剥離部と誤判定し兼ねな い。
- (2) 加熱ムラ部における評価値T*の経時変化は、健全部と殆ど一致し、剥離部とは大きく異なる。
- (3) 剥離部における評価値T* は健全部と較べ、殆どの 時間格において大きい。
- (4) 剥離部における評価値 T* は健全部と較べ、途中までは時間の経過に伴って緩やかに減少する。
- (5) 従って、上記(2) ~(4) の差異を利用することにより、剥離部を、鍵全部はもとより、加熱ムラ部と明確に区別することができ、判定精度が高まる。
- 【0056】以上は加熱ムラの影響排除についての説明 であるが、コーティング厚さのバラツキについても、同 様のことがいえ、温度Tに代えて評価値T*を用いるこ

とにより、剥離部を健全部はもとよりコーティング厚さ が厚い部分と明確に区別することができ、判定精度が高 まる。

【0057】従って、評価値で*、あるいは、評価値変 化率(&T*/&t:評価値で*の時間的変化率)を用 いることにより、加熱ムラやコーティング厚さのパラツ キに影響されず、剥離部か否かを判定することができ ス

【0058】評価値T* あるいは評価値変化率&T* / δtを用いて判定を行う場合、基準値あるいは基準デー タと比較する判定と、これらを用いない判定がある。 【0059】ここで、基準値とは、評価値T* あるいは 評価値変化率δΤ*/διに対して予め定めた関値を意 味し、所定の判定時点において、評価値T* あるいは評 価値変化率 δ T* / δ t をそれの基準値と比較する。 【0060】判定時点とは、測定データ中の任意の一時 点であるが、剥離部と健全部との間で、評価値T* ある いは評価値変化率 $\delta T^* / \delta t$ ができるだけ大きく異な る時期(あるいは期間)内に設定することが好ましい。 【0061】基準データとは、評価値データ11~1 4、16~19等、評価値T* の経時変化を表すデータ T* (t) に対して予め定めた時間的に変化する時系列 データ、あるいは、評価値変化率δΤ* /δ t の経時変 化を表す評価値変化率データ δ T* (t) \angle δ t に対し て予め定めた時間的に変化する時系列データを意味 し 所定の判定期間において、評価値データT* (t) ある いは評価値変化率データ δT^* (t) $/\delta t$ をそれの基 準データと比較する。評価値変化率データ δ T*(t) /δtは、評価値データ11~14、16~19等を時 間微分して得られる時系列データである。

【0062】判定期間とは、測定データ中の任意の期間 であるが、剥離部と競全部との間で、評価値データT* (t) あるいは評価値変化率データるT* (t) / る t ができるだけ大きく異なる時期(あるいは期間)内に設 定することが好ましい。

【0064】評価値T*と基準値REF(T*)を用いる場合は、所定の判定時点において、評価値T*を基準 値REF(T*)と比較し、大小関係により測定点でコ ーティングの剥離が生じているか否か判定する。

【0065】評価値変化率 δ T^* / δ t ೬ 基準値REF $(\delta$ T^*) を用いる場合も、所定の判定時点において、評価値変化率 δ T^* / δ t e 基準値REF $(\delta$ T^*) と比較し、大小関係で測定点でコーティングの剥離が生じているか否か判定する。

【0066】評価値データT* (t)と基準データRE (T*(t))を用いる場合は、所定の判定期間において、評価値データT*(t)を基準データREF(T*(t))と比較し、例えば味差二乗和を取るなどして、評価値データT*(t)と基準データREF(T*(t))が示す曲線同士が所定範囲内で一致しているか否か的生本し、測定点でコーティングの剥離が生じているか否か物生本とり、測定点でコーティングの剥離が生じているか否か物生本と

【0067】評価値変化率データ δ T* (t) $/\delta$ t と 基準データREF(δ T* (t)) を用いる場合も、所 定の判定期間において、評価値変化率データ δ T

* (t) / 6 t を基準データREF(6 T*(t)) と 比較し、例えば残差二乗和を取るなどして、評価値変化 非データ6 T*(t) / 6 t と基準データREF(6 T* * (t)) が示す曲線同士が所定範囲内で一致している か否かにより、瀕定点でコーティングの剥離が生じてい なるか否か関連する。

【0068】 これら基準値REF (T^*) 、基準値REF (δT^*) 、基準が一タREF $(T^* (t))$ 、基準 $(T^* (t))$ を用いる判定では、加熱 ムラやコーティング厚さのパッキの影響を受けないので、同一基準で判定を行うことができる。

[0069] 基準値あるいは基準データを用いない判定 として、通常は、剥離が生じている部位は接険体の表面 の一部領域だけと考えられることから、復数の測定点で の評価値で同士、あるいは、評価値変化率も T^* / δ t 同士、評価値データ T^* (t) 同士、評価値変化率 δ T^* (t) $/ \delta$ t 同士を比較して判定を行うことができ る。

【0070】このような判定事法では、予め定められた 基準値や基準データを使用しないので、判定結果が室道 等の影響を受けにくいという利点がある。なお、著しく いとい、大きいかの判断に、適当な関値を用いるこ とは何ら奏と支えない。

【0071】更に、被除体と同形状であり且つ剥離状況が既知である部材についてすめ補正データを用意しておいてまり無いたといった。 も、判定に先立つて、この補正データで制度データを補正することにより、被除体の形状に起因した温度ムラといった誤差要限を予め除会することができ、より正確な判定が可能できる。

 ${f 100721}$ たお、温度すを用いた判定では剥離部であった部分が、評価値下や評価値変化率の「 ${}^{\prime}$ ${}^{\prime}$ ${}^{\prime}$ た、 非価値デーク下" (${}^{\prime}$) に、 また値をデータ下" (${}^{\prime}$) に、 また 展刊 ルた 判定では 線全部と される 場合には、 当該部 からには 無熱 スタヤコ・ティング 呼 さの で かっかった こと が 判る。 徒つ て、 複数 の 部分 について これら 2 種類 の 判定 を行う こと により、 加熱 スラヤコーティング 厚 さの パランキの 分布 を知ること ができる。

【0073】[第1実施例]図7に、本発明の第1実施例に係る非破壊検査装置100の構成を示す。

【0074】本例の非球線を主要置101は、降温中の 削定データから出度の評価値を算定して判定を行うよう にしている関係上、加熱停止時点での温度で12と、その 後十分な時間が経過して降温が安定した時点での温度で12と を用い、接続ドタ素のの効度にでの温度では対する評価値で*を、T*=(T-T2)/(T1-T2)×1 00[%]により算定し、この評価値で*に基づいてラーティングの刺順が生じているか否か判定を行うことで 判定構度を高めたことを、主な特徴とするものである。 [0075]また、本例では、判定に先立って、測定データを補正して予め調差要因を給去しておくことで、30 り上で本判定を可能としたことも1つの特徴としている。

【0076】更に、本例では、判定に際し、評価値下* そのものではなく、評価値変化率 δ T* / δ t に基づい て判定を行うことで、判定構度をより高めたことも1つ の特徴とする。以下、詳細に説明する。

【0077】まず、本例の非該議検査装置100の概要 を、図7、図8及び図9を用いて説明する。

【0078】この非敬継検査装置100は、母材表面に コーティング(腰)を施すことで構成された被検体Pに ついて、このコーティングの状態を非破壊で検査するた めのものである。

【0079】非破線検査装置100は、図7に示すように、被検体Pを保持具101に保持させた状態で、加熱 ヘッド102によって赤外線を短時間照射することにより、被検体Pを加熱し、次いで、加熱を停止するようになっている。

【0080】加熱ヘッド102には、加熱器(図9の102a参照)が装備されている。本例では加熱器102aとして、赤外線源、特に赤外線フラッシュランプを採用している。

【0081】 この場合、保料具101は、5輪のアクチ エエタ (図9の101 a 参照) を備えている。そし て、後述するコンピュータ116からの増示にしたがっ て保持具コントローラドライバ111がこの5輪アクチ ュエータ101 a を制御することで、接検杯Pの位置な どを所望の大能に設定したり、変更する。

【0082】一方、海熱へッド102は、3触のアクテュエータ(図9の102 b参照)によって支持されている。この場合、測定者が手動で3軸アクチュエータ102 bを操作することで、加熱ヘッド102の位置などを変更し、所望の角度及び位置から加熱を行うことができる。

【0083】更に、加熱ヘッド102以外からの光 (熱)が侵入するのを防ぎ、且つ、加熱が極力均一にな るようにするために、保持負101及びこれに保持され た非核体Pの周囲を、フード104によって開ってい る。また、このフード104に関まれた空間領域の温度 (気担)が上昇しすぎて測定に影響を与えることを防ぐ ために、フード104にはファン105を設けている。 【0084】このように接検体Pを極力め一に加熱した 上で、このときの接検体の表面温度の分布 (複数の測定 点での温度) とその経時変化を赤外線カメラ103による (測定) する。この赤外線カメラ103による 提影データ (製定データ) は、ビデオモニタ14でリ アルタイムに表示される。また、コンピュータ116に 取り込まれて記録される。そして、この赤外線カメラ1 3の復定データをコンピュータ116に立て補正 し、温度の評価値を算定し、評価値変化率を用いて判定 することで、接検体P表面におけるコーティングの剥離 部を枠組十名、

【0085】即ち、本例では、補正済み測定データ(補 正後の測定データ)から温度に対する評価値を算定し、 更に、評価値を時間後分演集して評価値変化率を算定 し、この評価値変化率に基づいて判定を行うようになっ ている。

【0086】また、前述のように本例はコンピュータ1 16により、測定データの補正、評価値の算定、評価値 変化率を用いた剥離部の判定を行うことを主な特徴とす ものであるから、以降は、この特徴部分を中心に説明 することにする。

【0087】コンピュータ116は、非敬議検査装置100全体の制御紙括、並びに、データ収録を行うものであり、図8に示すように、インターフェース第117、記憶装置118、メモリ119及びCPU(中央処理装置)120を個えて構成されている。また、キーボードやマウスなどの入力装置121、更に、CRTや液晶などを用いた表示装置122、等を備えている。

【0088】パンターフェース第117は、CPU12 のからの指示にしたがって、上述した各部を制御するためのものである。図8には17のプロックとして描いているが、実際には、保持具コントローラドライバ11 1、タイマ113及び赤外線カメラ103等のそれぞれに用意されている。

[0089] 配懐装備118は、測定に必要な全種データ、プログラム、測定データ、評価値、評価値を化率、判定結果を保持するためのものである。コンピュータ116に予め用意されているデータとしては、例えば、基準故検体データ (補正データ)、基準値、判定タイミング(判定時息をは対象に開び、発手にある。

【0090】基摩接検体データとは、部品(接検体 P)の形状に起因した温度変化のパラツキを補正するためのデータである。 具体的には、予め様々な検査方法によって剥離が発生していないことが確認されている接検体 (基準接検体) について、実際の測定時と同様の加熱を行った場合における、部分毎の程度のパラシを示したデータである。例えば、他の部分よりも温度が高くなりがちな部分については、他の部分との温度の差分は正め数値 (例えば、+3°C)として産業とれている。 遊飯 (例えば、+3°C)として産業とれている。 遊飯 (例えば、+3°C)として産業とれている。 遊飯 (例えば、+3°C)として産業とれている。 遊

に、他の部分よりも温度が低くなりがちな部分について は、他の部分との温度の差分は負の数値(例えば、-4 °C)として定義されている。

【0091】本例では、この基準接検なとしては、製造 直後の部品を用いている。但し、必ずしも未使用の部品 である必要はない。例えば、使用時の環境等に起因して 形状が変化するような部品について所定期間使用後の割 期の発生状況を検査するような場合には、再定期間使用 されており (つまり、接検体Pと同様の形状変化が生じ ており、且つ、剥削の発生がないことが確認されたも のを、基準接続をとするのが良い。

【0093】判定タイミングとは、評価値変化率を求める微分演算の対象とする時期(あるいは期間)を規定したものであり、幾全部と判断能との評価値変化率の変が十分に大きくなっている時期(あるいは期間)に設定される。また、この判定タイミングは、破壊体の種類、加熱温度、加勢相関等に応じて決定される。

【0094】本例では図14に示すように、判定タイミングは加熱・ッド102による加熱を開始した時点10 からの経過時間として規定され、t3が判定時点を示している。図12ではt3はt0から0.2秒後であるが、例えば、t0より0.1秒弱から約0.4秒の間、好ましくは約1.5秒から約3.0秒の間で設定される。

【0095】具体的な配憶装置118は、例えば、ハードディスク装置や光磁気ディスク装置、フラッシュメモリ等の書き換え可能な不揮発性のメモリ、あるいは、これらの組み合わせにより構成されるものとする。

【0096】メモリ119及びCPU120は、記憶装置118に格納されているプログラムをメモリ119のロードし、これをCPU120が実行することで様々な機能を実現するものである。例えば、CPU120は、本外線カメラ103によって得られるデータを解析することで、剥離部を検出する機能を備えている。該機能の詳細については、後ほど動作説明において述べる。

【0097】なお、このコンピュータ116は専用のハ

ードウェアにより実現されるものであっても良い。

【0098】特許請求の範囲においていう「データ判定 製置」とは、本例においてはコンピュータ116に相当 する。『経確価算定手段』及び「教分演算手段を含む判 定手段」は、CPU120が形定のプログラルを実行す ることで実現されている。「補正データ」とは、基準核 核体データと相当する。「補正手段」は、メモリ11 9、CPU120及び記憶装置118等によって実現さ れている。「加熱手段」は、加熱へッド102、加勢 ッドドライベ112等によって実現されている。「観 手段」は、赤外線カメラ103等によって実現されている。「観 り、L・記各部は互いに衝接に連携して構能してお り、ここで述べた対応関係に連携して描ない。

【009】次に動作を説明する。以下の説明では、測 定動作、測定データの補正処理、評価値の算定処理、並 びに、判定処理(評価値変化率算定用時間微分の演算処理、基準値との比較処理を含む)に分けて述べる。

【0100】まず、測定動作について述べる。

【0101】測定に先立って、使用者が被検体Pを保持 具101に保持させておる。また、タイマ113には各 部の動作開始/停止タイミング/判定タイミング (判定 時点、判定期間)等を規定したスケジュールを設定して おく。

【0102】使用者からの製護開始の指示を受けると、 コンピュータ116のCPU120は、インターフェー ス第117を介してタイマ113へと所定の信号を出力 する。これを受けてタイマ113は動作を開始し、予め 設定されたスケジュールにしたかって各部に信号を送 る。これ以降、各部は主にこのタイマ113から入力さ れる信号に基づいて決定されるタイミングで、動作を行 う。具体的には以下の通りである。

【0103】まず、加熱ヘッドドライバ112は、加熱 ヘッド102から赤外線を開射させて、この被検体Pの 表面を昇退させる。そして、所定時間だけ加熱した後 に、赤外線の照射を停止させる。すると、被検体Pの表 面複度は、下降し始める。

【0104】このとき、赤外線カメラ103が接線体Pの表面における加熱後の個度変化の様子(降塩時の経時変化)を類定する。この赤糸線カメラ103による撮影画機能、ビデオモニタ114に取り込まれ、測定データとして記録されることになる。この場合の測定データとして記録されることになる。この場合の測定データは、複数の測定点における個度の経時変化を示すデータ、消費すれば、各測定点での所定時間る1 経過毎の温度の時系列デークの集合である。

【0105】次に、図10を用いて、測定データの補正 処理、評価値の算定処理、判定処理(評価値変化率の算 定、基準値との比較)について順に述べる。

【0106】コンピュータ116のCPU120は、基 準被検体データと比較することで、評価対象となってい る割定データを補正する(ステップS101)。この補 正は、本例では因11に示すように、割定データ205 基準被除ゲータ21を差し引くことで行う。この補 正を行うことで、補正済みの測定データ22から、被検 体Pの形状に起因した国度よりを相殺することができ る。従って、この後に行う判定処理については、被検体 Pの全表面について、舎部の形状によらず同一の基準で

【0107】続いて、CPU120は、この補正済み測 定データ22に基づいて、各限定点の温度すから、その 評価値下*を算定する(ステップS102)。評価値下 * の算定は、具体的には、以下のようにして行う。

判定することができる.

【0108】即ち、CPU120は、各測定点態に、加 熱停止時点(図12の11参照)での温度T1と、降温 後十分な時間が経過した時点(図12の12参照)での 温度T2を用い、測定点での各時刻の温度Tに対してT * = {(T-T2)/(T1-T2) | ×100[%] を演算することにより、補正済み測定データ22(T

(t)) に対応する評価値データT* (t) (評価値T* の経時変化データ) を算定する。

【0 1 1 1 C PU 1 2 0 は、子め定められた判定時点 (加熱開始時点 t 0 から所定時間経過した加熱停止後の時点) t 3 における評価値度化準 $(\delta \, \Gamma^*$ $(t \, 3) \, / \delta$ t) を、例えば、同時点 t 3 での評価値 Γ^* $(t \, 3) \, / \delta$ 七)を、例えば、同時点 t 3 での評価値 Γ^* $(t \, 3) \, / \delta$ 七)を用い、 $\delta \, \Gamma^*$ $(t \, 3) \, / \delta$ t = $\{\Gamma^*$ $(t \, 3) \, - 17^*$ $(t \, 3) \, / \delta$ t = $\{\Gamma^*$ $(t \, 3) \, - 17^*$ $(t \, 3) \, - 12^*$ $(t \, 3)$

【0 1 1 2】続いて、CPU1 2 0 は、算定した評価値 変化率(6 T* (t 3) / δ t) を基準値限EF (δ T *) と比較し (ステップ S 1 0 4)、各割定点が剥離部 か否か判定する。比較の結果、評価値変化率 (δ T * (t 3) / δ t) が基準値REF (δ T*) よりも小

(t3) / & t) が基準銀氏EF(6 * で) よりもか、 かい側定点は、剥離が生じているものと判定し、それ以外は剥離が生じていないものと判定する。そして、この判定結果を、ビデオモニタ114(あないは、コンピュータ116の備える表示装置)へとグラフィカルに表示させる。例えば、被除体Pの形状を表示した上に重ね て、剥離が生じていると判定した位置を示しても良い。 また、同様にプリンタ115へ出力させる。

【0113】具体的なデータを図12、図13及び図1 4に示した。図中、5は加熱の開始及び停止の動作タイ ミングを表し、t0は加熱開始時点を表し、t1は加熱 停止時点を表している。

【0114】図12は、補正済み測定データの幾つかの 例を示したものである。図12において、縦軸は温度T [°C]、機軸は加熱開始時点 t 0 からの経過時間 t

[s]である。補正済み測定データ30はコーティング が薄い酸全部における温度の経時変化を表し、補正済み 測定データ31はコーティングが厚い酸全部における温 度の経時変化を表し、補正済み測定データ32は剥離部 における温度の経時変化を表す。

【0115】 図13は、図12に示した補正済み測定データ30~32から算定した評価値データ40~42を示したのである。図13において、縦軸は評価値下 [%]、機軸は連熱開始時点10からの解過時間 t

[s] である。評価値データ40は補正済み測定データ30(コーティングが薄い機全部)に対応する評価値での経対変化を支し、評価が一ク値41は補正み測定データ31(コーティングが厚い機全部)に対応する評価値ででの経済変化を支し、評価値データ42は補正済み測定データ32(剥離部)に対応する評価値ででの経済である。

 $\{0.1.1.7\}$ これら図 1.4 にホー側では、判定時点 1.8 を加熱停止時点 1.1 から約 0.2 を珍後に設定している。 $\{0.1.1.8\}$ 図 3.1 区 3.1 区

【0119】同様に、図1~図4を参照して前述したが、温度Tは加熱ムラによる違いが比較的大きいのに対

し(図1、図3参照)、評価値T*は加熱ムラによる違いがいさく(図2、図4参照)、評価値変化率も加熱ム うによる違いが(図示省略)。従って、評価値変化率に 基づいて判定を行った場合には、加熱ムラによる影響も 排除でき、剥離部を正確に使出できる。

【0120】以上説明した通り、本例によれば、加熱ムラ及びコーティングの厚さのバラツキの影響を排除し、剥離部をより正確に検出することができる。

【0121】本例では接接体ドウ全体に対して検査を行っていたが、必ずしも接接体P全体を検査する必要はない。接機体中を排作の形状等によっては、成る特定の位置にだけ特に剥離が生じやすいといったことも考えられる。そって、最も剥削が生じ易いがよびを検査するとうにしても良い。この場合には、温度測定、補正、評価値算定、評価値算定、評価値算にいいてが行うたば更りる。

【0122】具体的な演算処理の内容は、上述した第1 実施側には歴をれるものではない。例えば、関11に 示した補正例において基準被検体データ21の符号を第 1実施例とは逆向きに定義した場合には、補正処理では、 頻度データ20に基準被検がデータ21を加度する。また、測定データ20に代わって、基準値を基準被修体データ21を1、のまり、場の の別定別・毎に基準値が異なるようにしても長い。このようにすれば、補正は基準値に対してアめ1回行つでお くだけで長いたが、演算処理を禁めすことができ、リア ルタイムな処理が容易に可能である。また、より編かな 部分毎に制定を行うことができるため、より微小な剥離 部も見述者に対ないなり

【0123】更に、基準被除体データは必ずしも、剥離の が発生していない條体である必要はない。剥離の発生状 が死生にない。 がある。 まる影響が部位毎に具体的且つ正確に確認されている検 体のデータを基準披検がデータとして用いることも可能 である。この場合には、当然、既に存在する剥離の影響 を排除するように補正を行うことになる。

【0124】被除体Pの表面温度は気温による影響を受 するが、測定データから測定点の温度 T の評価値 T*を 算定し、更に、評価値 T*を時間後分して、評価値変化 率も T*/δ t を算定しているので、上述した本例では 基準値 R E F (δ T*)を一定にしても正確な判定を得 ることができている。しかし、周囲の虚度に応じて基準 値を補正するようにすれば、より正確な判定が可能であ

【0125】本例では訓練が生じていると判定された位 魔をビデオモニタ114等へと表示させていたが、出力 の形態はこれに限定されるものではない。例えば、評価 値変化率と基準値の差分値自体を出力しても良い。この 場合には、サーモグラフの如く、差分値の入きさに応じ で色を変えて加力すれば利り易い。 【0126】 第1実施例における判定手括め東形 (その1)】上述した実施例では、評価値変化率る下*/ δ とそかめ用意 た基準値限と E (δ T*) とを比較することで刺離部が否かの制定を行っていたが、判定の手法にれた服定されるものではない。例えば、B (δ D) 「 δ D) (δ D) 「 δ D) (δ D) 「 δ D) (δ

【0127】図15中、ステップS2010補正処理、 ステップS202の評価値算定処理及びステップS202の評価値算定処理及びステップS202の 3の評価値を化率算定処理は、図10について説明した 補正処理(ステップS101)、評価値算定処理(ステップS102)及び評価値変化率算定処理(ステップS 103)と同じである。

【0128】図15の場合、ステップS204では、所 変の判定期間において何えば疾差二集和を取るなどし て、評価値変化率データ50°* (t) //6、と基準デー タREF(6T* (t)) が示す曲線回土が所定範囲内 で一致しているか否かを利定し、一致している削度点で はコーティングの剥離が生じていないと判定し、一致し でいない複度点ではコーティングの剥離が生じていると 判定する。

【0129】【第1実施例における判定手法の変形(その2)】また、上述した実施例では、基準値を用いて剥離的かの判定を行っていたが、判定の手法はこれに限定されるものではない。例えば、図16のステップS304に示すように、各所(複数の測定点)における評価値変化率を互いに比較することで、判定を行っても良い。

. 【0 13 0】図 16 中、ステップ S 3 0 1 の 補正処理、 ステップ S 3 0 2 の評価値算定処理及びステップ S 3 0 3 の評価値変化率算定処理は、図 10 について説明した 補正処理(ステップ S 1 0 1)、評価値算定処理(ステ ップ S 1 0 2)及び評価値変化率算定(ステップ S 1 0 3) と同じてある。

【0132】 [第1実施例における判定手法の変形(その3)]また、図17のステップ5404に示すように、各所(複数の測定点)における評価値変化率データを互いに比較することで、判定を行っても良い。

【0133】図17中、ステップS401の補正処理、ステップS402の評価値算定処理及びステップS40

3の評価値変化率算定処理は、図10について説明した 補正処理(ステップS101)、評価値算定処理(ステ ップS102)及び評価値変化率算定(ステップS10 3)と同じである。

【0134】図17のステップS404では、被検体P 表面の2つの測定点をX1、X2とするとき、2つの調 定点をX1、X2とし、それぞれにおける評価値変化率 データを61* (X1, t)/6t, 6T* (X2,

t) / 6 tとする。具体的には、本例では測定データが 降温時のものを想定しているので、所定の物定期間にお いて、例えば、評価値変化率データるT* (X1, t) / 6 tから評価値変化率データるT* (X2, t) / 6 tを対応する時刻毎に引き難し、且つ、その秘和 2を求 め、終和 2 が著しくよい正の値であれば、関定点 X 2 ではコーディングの測量が生じていると物でえる。

【0135】図16、図17に示した判定手法は、予め 定められた基準値や基準データを使用しないので、判定 結果が室温等の影響を受け難いという利点がある。著し く小さいとか、大きいかの判断に、適当な関値を用いる ことは美し支えない。

【0136】更に、本発明を実施するに当たっては、上述した第1実施例の構成の全でを備えている必要はない。必要に応じて、一部の構成のみを採用しても良い。その例を、図18~図29を用いて、以下に示す。

【0137】【第2実施例:標正処理の省格】図18に

ボナ側では、CPU120は補正処理は行わず、図12
の側定データ22から直接、測定点の値度でに対する評価値で、表別で、300でで、3

【0139】つまり、判定は2つのステップ5502、 5503からなり、最初のステップ5502で判定時点 t3における評価値変化率も7*(t3)/6tを算定 し、次のステップ5503で評価値変化率57*(t 3)/6tを募準値限EF(6T*)と比較する。この 場定データが降温時についてのものを想定してい るので、評価値変化率6T*(t3)/6tが基準値限 EF(6T*)よりも小さい測定点でコーティングの剥削 離部が生じていると判定する。

【0140】 [第2実施例における判定手法の変形(その1)] 図19に示す例では、図12の測定データ22から直接、各測定点の温度Tに対する評価値T*を算定し(ステップ5601)、評価値変化率るT*/6tの

算定 (ステップS 6 0 2) 、評価値変化率データ δ T^* (t) $/\delta$ t と基準データREF (δ T^* (t)) との比較 (ステップS 6 0 3) を行う。

【0141】図19中、ステップS601の評価債算定 処理及びステップS602の評価値変化率算定 (時間後 分演算) 処理は、図10について認明した評価値算定処 理 (ステップS102) 及び評価値変化率算定 (ステッ プS103) と同じであり、ステップS603の比較処 理は、図15について説明した比較処理 (ステップS2 04) と同じである。

【0142】つまり、CPU120は、所定の判定期間 において例えば残差二乗和を取るなどして、評価債変化 率データる T*(t)/%のよと基準データREF(6 T* (t))が示す曲線回上が所定範囲内で一致している か否かを判定し、一致している測定点ではコーティング の剥離が生じていないと判定し、一致していない報定点ではコーティングの剥離が生じていないと判定している形容がませる。

【0143】【第2実施例における判定手法の変形(その2)】図20に示す例では、図12の測定データ22 から直接、各制定点の温度下に対する評価値下*を算定 し(ステップ5701)、評価値変化率も下*/をもの 算定(ステップ5702)、複数の測定点での評価値変 化率も下*/をもつまった。

[0144] 阪20中、ステップS701の評価値算と 地理及びステップS702の評価値変化率算定地理は、 図10について説明した評価値算定地理(ステップS1 02)及び評価値変化率算定地理(ステップS103) と同じであり、ステップS703の比較地理は、図16 の比較地理(ステップS304)と同じである。

【0146】【第2集臨例における判定手法の豪形(そ の3)】図21に示す例では、図12の側定データ22 から直接、各側定点の温度でに対する評価値で*を算定 し(ステップS801)、評価値変化率あす*/るもの 算定(ステップS802)、複数の側定点での評価値変 化率データもで*(t)/るt同士の比較(ステップS 803)を行う。

【0147】図21中、ステップS801の評価慎算定 処理及びステップS802の評価値変化率算定処理は、 図10について説明した評価値算定処理(ステップS1 02) 及び評価値変化率算定処理 (ステップS103) と同じであり、ステップS803の比較処理は、図17 の比較処理 (ステップS404) と同じである。

【0149】図18~図21いずれの例でも、測定データを補正しないが、温度Tの代わりに、評価値変化率で 下*/61・や評価値変化率ブータ6 下*(1)/61 下*を用いているので、加熱ムラやコーティング厚さのバラツキの影響を排除でき、従来に較べて剥離判定の精度が珍い。

【0150】 [第3実施例: 評価値変化率算定の省略] 図22に示す例では、CPU120は、測定データに対 する補正処理 (ステップS901)、評価値1*の算定 (ステップS902)を行うが、評価値変化率を算定せ ず、評価値1*を直接基準版REF(T*)と比較して 判定を行う(ステップS903)。

【0151】図22中、ステップS901の補正処理及びステップS902の評価値算定処理は、図10について説明した補正処理(ステップS101)及び評価値算定処理(ステップS102)と同じである。

【0152】ステップS903では、図6や図13に示 すような判定時点 t3において、評価値↑が基準値R EF(↑*)より大きい測定点では、コーティングの剥 離が生じていると判定する。

【0153】 [第3実施例における判定手法の変形(その1)] 図23に示す例では、CPU120は、測定プータに対する単正処理(ステップ51001)、評価値で T*の薄定(ステップ51001)を行うが、評価値変化率を算定せず、評価値データT*(t)を基準データ REF(T*(t))を比較して刊定を行う(ステップ51003)。

【0154】 図23中、ステップS1001の補正処理 及びステップS1002の評価値算定処理は、図10に ついて説明した補正処理(ステップS101)及び評価 値算定処理(ステップS102)と同じである。

【0155】ステップS1003では、所定の判定期間 において例えば疫差二乗和を取るなどして、評価値と タT*(1)と基準データREF(T*(1))が示す 曲線同士が所定範囲内で一致しているか否かを判定し、 一致している測定点ではコーティングの剥離が生じてい ないと判定し、一致していな別常点ではコーティング の剥離が生じていると判定する。

【0156】【第3実施例における判定手法の要形(そ の2)】図24に示す例では、CPU120は、測定デ 一夕に対する補正処理(ステップS1101)、評価値変 T*の資定(ステップS1102)を行うが、評価値変 化率は算定せず、複数の測定点での評価値1*同士の比 較(ステップS1103)を行う。

【0157】図24中、ステップS1101の補正処理 及びステップS1102の評価値算定処理は、図10に ついて説明した補正定処理(ステップS101)及び評 価値算定処理(ステップS102)と同じである。

【0158】ステップS1103では、2つの測定点を X1、X2とし、それぞれにおける評価値T* (X 1)、T* (X2)とする場合、CPU120は、所定 の判定時点t3において、両方の評価値をT* (X

1)、 T* (X2)を比較する。一方の測定点X1での 評価値T* (X1)が、他の測定点X2での評価値T* (X2)よりも著しく大きいような測定点X1では、剥 離が生じている判定する。

【0159】 [第3実施例における判定手法の変形(その3)] 図25に示す例では、CPU120は、測定 一夕に対する補正処理(ステップS1201)、評価値 下*の算定(ステップS1202)を行うが、評価値変 化率は算定せず、複数の測定点での評価値データ(t) 下*同士の比較(ステップS1203)を行うが、評価

【0160】図25中、ステップS1201の補正処理 及びステップS1202の評価値算定処理は、図10に ついて説明した補正処理(ステップS101)及び評価 値算定処理(ステップS102)と同じである。

【0161】ステップS1203では、2つの制度点を X1、X2とし、それぞれにおける評価値データをT* (X1, t)、T* (X2, t)とする場合、CPU1 20は、所定の判定期間において、例えば、評価値デー DT* (X1, t)から評価値データT* (X2, t) を対応する時効毎に引き算し、且つ、その総和Σを求め る。総和Σが著しく大きい正の値であれば、制定点 X1 ではコーティングの剥離が生じていると判定する。

【0162】図22〜図25いずれの例でも、評価値変 化率の代わりに、評価値で を直接用いて判定を行う が、評価値で には温度下に含まれる加熱ムラやコーテ ィング厚さのバラツキの影響が排除されているので、従 来に較べて剥離判定の精度が良い。

【0163】 [第4実施例: 補正処理及び評価値変化率 算定の省節] 図26に示す例では、CPU120は補正 処理は行わず、図12の測定データ22から直接、温度 Tに対する評価値T*を算定する(ステップ5130 1)。 続いて、CPU120は、評価値変化率は算定せ ず、評価値T*を直接基準係REF(T*)と比較して 判定を行う(ステップ51302)。

【0164】図26中、ステップS1301の評価値算

定処理は、図10について説明した評価値算定処理(ス テップS102)と同じであり、ステップS1302の 比較処理処理は、図22について説明した評価値算定処 理(ステップS903)と同じである。

【0165】即ち、ステップS1302では、図6、図 13に示したような判定時点 t 3において、評価値下* が基準値REF (T*) より大きい測定点では、コーティングの剥離が生じていると判定する。

【0166】 第4実施例における判定手払の業形(その1) 】図27に示す例では、CPU120は補正処理 は行わず、図12の測定データ22から直接、温度Tに 対する評価値で*を算定する(ステップ51401)。 続いて、CPU120は、評価値変化率は第定せず、評 価値データT*を直接基準データ値REF (T

* (t)) と比較して判定を行う (ステップS 140 2)。

【0167】図27中、ステップS1401の評価値算 定処理は、図10について説明した評価値算定処理(ス テップS102)と同じであり、ステップS1402の 比較処理は、図23について説明した比較処理(ステッ プS1003)と同じである。

【0168】即ち、ステップ51402では、所定の判定期間において何えば快速二乗和を取るなどして、評価 値データT**(t)と基準データREF(T*(t))が示す曲線同士が所定範囲内で一致しているか否かを判定し、一致している測定点ではコーティングの剥離が生じていないと判定し、一致していない測定点ではコーティングの影響が生じていると判定をはコーティングの影響が生じていると判定をはコーティングの影響が生じていると判定をはコーティングの影響が生じていると判定する。

【0169】 [第4実施例における判定手法の変形 (その2)] 図28に示す例では、CPU120は補正処理 は行わず、図12の測定データ2から直接、温度下に対する評価値下*を算定する(ステップS1501)。 続いて、CPU120は、評価値変化率は環定せず、複数の測定点での評価値下*同士を比較する(ステップS1501)。

【0170】図28中、ステップS1501の評価値算 定処理は、図10について説明した評価値算定処理(ス テップS102)と同じであり、ステップS1502の 比較処理は、図24について説明した比較処理(ステッ プS1103)と同じである。

[0171] 即ち、ステップ51502では、2つの創 定点をX1、X2とし、それぞれにおける評価値 *(X1)、T*(X2)とする場合、CPU120 は、図6、図13に示すような所定の判定時点t3において、両力の評価値をT*(X1)、T*(X2)を比 較する。一方の測定点X1での評価値で*(X1)が、 他の測定点X2での評価値で*(X2)よりも著しく大 きいような測定点X1では、剥離が生じている判定す

【0172】 [第4実施例における判定手法の変形(そ

の3)] 図29に示す例では、CPU120は植正処理 は行わず、図12の測定データ22から直接、各測定点 の複度下に対する評価値で を算定する (ステップS1 601)。 続いて、CPU120は、評価値変化率は算 定せず、複数の測定点での評価値データ1で同士を比較 する (ステップS1602)。

 $\{0\,17\,3\}$ 即も、ステップS $1\,6\,0\,2$ では、2 つの別定点を $X\,1$ 、 $X\,2$ とし、それぞれにおける評価値データ を T^* ($X\,1$, t)、 T^* ($X\,2$, t) とする場合、C P U $1\,2\,0$ は、所定の判定期間において、例えば、評価値データ T^* ($X\,1$, t) から評価値データ T^* ($X\,2$, t) を 対応する時別能に引き算し、且 Δ この総和 Δ Δ を 求める。総和 Δ が著しく大きい正の値であれば、別定点 $X\,1$ ではコーティングの剥離が生じていると判定す

【0174】図26~図29いずれの例でも、測定データを補正せず、また、野価値変化率を算定しないが、組度での代わりに、野価値で、あるいは野価値で→タT*(t)を用いているので、加熱ムラやコーティング厚さのバランキの影響を排除でき、従来に較べて剥離判定の構度が良い。

[0175] ここで、コンピュータ116の機能を実現 するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記 数様体に配換して、の配換媒体に配換されたプログラ ムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行すること により、上述した処理を行っても良い。なお、ここで う「コンピュータシステム」は、OS (オペレーティ ングシステム) やハードウェア (周辺機器など) を含む れのをいう。

【0176】また、「コンピュータ読み取り可能な記録 媒体」とは、フロッピー(独盤商標)ディスク、光磁気 ディスク、ROM、CD・ROM等の可象媒体、コンピ ュータシステムに内蔵されるハードディスクなどの記録 装置を含むのものとする。

【0177】更に、「コンピュータ読み取り可能な記録 雑件」とは、インターネット等の通信回線を介してプロ グラムを送信する場合の通信のように、短門の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバや クライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性 メモリのように、一定時間プログラムを保持しているも のを含むものとする。

【0178】また、上記プログラムは、前述した機能の 一部を実現するためのものであっても良く、更に、前述 した機能をコンピュータシステムに既に記録されている プログラムとの組み合わせで実現できるものであっても 良い。

[0179]

【発明の効果】請求項1に係る発明のデータ判定装置 は、被検体表面の所望の測定点での温度の経時変化を示 す測定データに基づいて、前記測定点における或る時刻

の温度をTとし、当該温度の評価値をT* とし、2つの 異なる時刻での温度をT1、T2とし、T1>T2とす る場合、T* = (T-T2) / (T1-T2) により評 価値を算定する評価値算定手段と、前記評価値算定手段 が算定した評価値に基づいて、当該測定点においてコー ティングの剥離が生じているか否か判定する判定手段を 備えるので、加熱ムラやコーティング厚さのバラツキに 紀因する湿度ムラの影響を排除でき、判定精度が良い。 【0180】請求項2に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1において、前記測定データは加熱停止後のもの であるので、被検体を一旦加熱後、加熱を停止して判定 を行う場合に、加熱ムラやコーティング厚さのパラツキ に起因する温度ムラの影響を排除できる。

【0181】請求項3に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1において、前記温度T1は最高温度であり、前 記温度T2は最低温度であるので、評価値の算定精度が

【0182】請求項4に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1において、前記被検体と同形状であり且つ剥離 状況が既知である部材について予め用意された補正デー タを持ち、前記測定データを前記補正データに基づいて 補正する補正手段を更に備えること、及び、前記評価値 算定手段は前記補正手段が補正した後の補正済み測定デ ータに基づいて、前記評価値を算定するものであるの で、被検体の形状に起因した温度ムラといった誤差要因 を予め除去することができ、正確な判定が可能である。 【0183】請求項5に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1において、前記判定手段は予め定められた基準 値及び予め定められた判定時点を有し、前記評価値が、 前記判定時点において、前記基準値よりも大きい測定点 ではコーティングの剥離が生じていると判定するもので あるので、正確な判定が可能である。

請求項1または4において、前記判定手段は予め定めら れた評価値の経時変化を示す基準データ及び予め定めら れた判定期間を有し、前記評価値算定手段が算定した評 価値の経時変化を示す評価値データが、前記判定期間に おいて、前記基準データと所定範囲内で一致する測定点 ではコーティングの剥離が生じていないと判定し、一致 しない測定点ではコーティングの剥離が生じていると判 定するものであるので、正確な判定が可能である。 【0185】請求項7に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1または4において、前記測定点として複数の位 置が設定されており、前記判定手段は予め定められた判 定時点を有し、前記評価値が、前記判定時点において、

【0184】請求項6に係る発明のデータ判定装置は、

グの剥離が生じていると判定するものであるので、 基準 【0186】請求項8に係る発明のデータ判定装置は 請求項1または4において、前記測定点として複数の位

値が不要である。

他の測定点よりも高くなっている測定点ではコーティン

置が設定されており、前記判定手段は予め定められた判 定期間を有し、前記評価値の経時変化を示す評価値デー タを、前記判定期間において、他の測定点での評価値の 経時変化を示す評価値データと比較することにより、コ ーティングの剥離が生じているか否か判定するものであ るので、基準値が不要である。

【0187】請求項9に係る発明のデータ判定装置は、 請求項1または4において、前記判定手段は、前記評価 値の経時変化を示す評価値データに基づいて、前記測定 点での評価値評価値変化率を算定する微分演算手段を有 し、前記評価値変化率の大きさに基づいて、当該測定点 においてコーティングの剥離が生じているか否か判定す るものであるので、正確な判定が可能である。

【0188】請求項10に係る発明のデータ判定装置 は、請求項9において、前記判定手段は予め定められた 基準値及び予め定められた判定時点を有し、前記測定デ ータが降温時についてのものである場合に、前記評価値 変化率が、前記判定時点において、前記基準値よりも小 さい測定点ではコーティングの剥離が生じていると判定 するものであるので、降温時において正確な判定が可能 である。

【0189】請求項11に係る発明のデータ判定装置 は、請求項9において、前記判定手段は予め定められた 評価値変化率の経時変化を示す基準データ及び予め定め られた判定期間を有し、前記微分演算手段が算定した評 価値変化率の経時変化を示す評価値変化率データが、前 記判定期間において、前記基準データと所定範囲内で一 致する測定点ではコーティングの剥離が生じていないと 判定し、一致しない測定点ではコーティングの剥離が生 じていると判定するものであるので、正確な判定が可能 である。

【0190】請求項12に係る発明のデータ判定装置 は、請求項9において、前記測定点と1.て複数の位置が 設定されており、前記判定手段は予め定められた判定時 点を有し、前記測定データが降温時についてのものであ る場合、前記評価値変化率が前記判定時点において他の 測定点よりも低くなっている測定点ではコーティングの 剥離が生じていると判定するものであるので、基準値を 用いることなく判定することができる。

【0191】請求項13に係る発明のデータ判定装置 は、請求項9において、前記測定点として複数の位置が 設定されており、前記判定手段は予め定められた判定期 間を有し、前記評価値変化率の経時変化を示す評価値変 化率データを、前記判定期間において、他の測定点での 評価値変化率の経時変化を示す評価値変化率データと比 較することにより、コーティングの剥離が生じているか 否か判定するものであるので、基準値を用いることなく 判定することができる。

【0192】請求項14に係る発明は非破壊检查装置で あり、被検体を加熱する加熱手段と、前記加熱手段によ る加熱中の温度上昇時または該加熱を停止した後の温度 下降時における、前記数検検表面の所望の制定点での温 度の経時変化を観測する温度報測手段と、前記温度報測 手段によって観測されたデータを判定する消失項1から 13いずれかに1つに記載のデータ判定装置を備えるの で、コーティングの剥離を正確に検出することができ

【0193】請求項15に係る発明は非穀繊検を方法であり、被條体表面の所望の満定点における温度の経時度 化を示す動度データに基づいて、前記制定紙における温度の経験を 下きし、当該温度の評価値を下。とし、2つの異な合、下。= (TーT2) / (T1-T2) により評価値を算定し、前記評価値に基づいて、当該測定点において、コムラの場が生るので、加熱ムラペコーティングの剥離が生じているか否が利定するので、加熱ムラペコーティング厚さのパラツキに起因する温度 & ラの影響を排除して、精度員くコーティングの剥離を使出することができる。

(日)94] 請求項16に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項15において、前配制定データとして加熱体 地後のものを用いるので、被検体を一旦加熱後、加熱を 停止して利定を行う場合は、加熱人ラやコーティング厚 さのパランキに起因する返生ようの影響を静体できる。 (日)95] 請求項17に係る発明の非破壊を方法 は、請求項16において、前記値度T1は最高温度であ り、前記値度T2は最低温度であるので、評価値の算定 特度が身と、

【0196】請求項18に係る発明の非球器検査方法 は、請求項15において、前記接検体と同形状であり且 つ剥離状況が既知である部状について予め補正データを 用意し、前記補正データに基づいて、前記剥ぎデータを では、前記補正した後の補正がみ剥ぎデータを で、前記評価値を算定するので、接検体の形状に起因し た温度ムラといった調差裏因を予め除去することができ、正確や判定が可能である。 、正確や判定が可能である。

【0197】請求項19に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項15または18において、前定評価値が、予 め定められた判定時点において、予め定められた基準値 よりも大きい測定点ではコーティングの影響が生じてい ると判定するので、正確な判定が可能である。

[0198] 諸水項20に係る発明の非減壊検査方法 は、請水項15または15において、前記評価値の経時 変化を示す評価値データが、予め定められた判定期間に おいて、予め定められた評価値の経時変化を示す基準データと所定範囲内で一致する測定点ではコーティングの 剥離が生じいないと判定し、一致しない優定点ではコ ーティングの剥離が生じていると判定するので、正確な 判定が可能である。

【0199】請求項21に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項15または18において、前記測定点を複数 設定し、前記評価値が、予め定められた判定時点におい て、他の測定点よりも高くなっている測定点ではコーテ ィングの剥離が生じていると判定するので、基準値が不 要である。

【020】請求項22に係る発明の非破験検査方法 は、請求項15または18において、前部認度定点を複数 変定し、前途評価値の経時変化を示す評価値データを、 予め定められた判定期間において、他の測定点での評価 値の経時変化を示す評価値データと比較することによ り、コーティングの剥離が生じているか否か判定するの で、基準値が不要である。

【020】 静東項23に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項15または18において、前記評価値の経時 変化を示す評価値データに基づいて、前記制度にでの評 価値変化率を算定し、前記評価値変化率の大きさに基づ いて、当該測度点においてコーティングの剥削が生じて いるか否か判定とおいてコーティングの剥削が生じて

[0202] 請求項24に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項23において、前記測定データが降温時につ いてのものである場合に、前記評価値変化率が、予め定 められた判定時点において、予め定められた基準値より も小さい測定点ではコーティングの剥離が生じていると 判定するので、降温時において正確な判定が可能であ る。

【0203】請求項25に係る原明の非能議除法方法 は、請求項23において、前記評価値変化率の極勢変化 を示す評価値変化率データが、予め定められた料定期間 において、予か定められた評価値変化率の延時変化を示す基準データと所定範囲内で、受する創定はコーティングの剥離が生じていないと判定し、一致しない別定 点ではコーティングの剥離が生じていると判定するので、正確な判定が可能である。

【0204】請求項26に係る発明の非破壊検査方法 は、請求項28において、前記制定点を複数設定し、前 記測定デーカが標準時についてのものである場合、前配 評価値変化率が予め定められた判定時点において他の例 定点よりも低くなっている別定点ではコーティングの剥 輸が生じていると判定するので、基準値を用いることな く判定することができる。

【0205】請求項27に係る発明の非就無検索方法、 請求項23において、前記測定点を複数設定し、前 記評価値単化率の経時変化を示す評価値更化率データ を、予め定められた料定期間において、他の測定点での 評価値変化率の経時変化を示す評価値変化率データと比 較することにより、コーティングの測慮が生じているか 否か判定するので、基準値を用いることなく判定することができる。

【0206】請求項28に係る発明はコンピュータが読取可能な記録媒体であり、請求項15から27いずれか 1つに記載の非破議検査方法をコンピュータに実行させ るプログラムを格納したので、コーティングの剥離をコ ンピュータにより正確に判定することができる。

【0207】請求項29に係る発明はコンピュータプログラムであり、請求項15から27いずれか1つに記載の非破議検査方法をコンピュータに実行させるので、コーティングの剥離をコンピュータにより正確に判定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】被検体の同一点について、加熱強度を変化させた場合における表面温度の測定データを示す図。

【図2】図1に示した各測定データに対応する評価値デ ータを示す図。

【図3】健全な被検体について、加熱ムラがある場合とない場合における表面温度の測定データを示す図。

【図4】図3に示した各測定データに対応する評価値デ ータを示す図。

【図5】剥離部と健全部について、表面温度の測定デー タを示す図。

【図6】図5に示した各測定データに対応する評価値デ ータを示す図。

【図7】本発明の第1実施例に係る非破壊検査装置の概 要を示す斜視図。

【図8】非破壊検査装置の内部構成を示す図。

【図9】非破壊検査装置の動作を示す図。

【図10】 非破壊検査装置における測定データ補正、評価値算定、及び、判定(評価値変化率算定、評価値変化 率と基準値との比較)の概要を示すフローチャート。

幸と参増値との比較)の概要を示すフローデャート 【図11】測定データ補正の概念を示す図。

【図12】補正済み測定データの一例を示す図。

【図13】評価値データの一例を示す図。

【図14】評価値変化率データの一例を示す図。

【図15】図10の変形として、評価値変化率データと 基準データとを比較する場合の処理概要を示すフローチャート。

【図16】図10の変形として、評価値変化率同士を比較する場合の処理概要を示すフローチャート。

【図17】図10の変形として、評価値変化率データ同 士を比較する場合の処理概要を示すフローチャート。

【図18】本発明の第2実施例として、図10に対して 測定データ補正を省略した処理(評価値算定、及び、判 定(評価値変化率算定、評価値変化率と基準値との比

較) の概要を示すフローチャート。 【図19】図18の変形として、評価値変化率データと

基準データとを比較する場合の処理概要を示すフローチャート。

【図20】図18の変形として、評価値変化率同士を比較する場合の処理概要を示すフローチャート。

【図21】図18の変形として、評価値変化率データ同士を比較する場合の処理概要を示すフローチャート。 【図22】本発明の第3実施例として、図10に対して

LESS A ARBIVON S AMPLE CC. MICHEL

評価値変化率算定を省略した処理 (測定データ補正、評価値算定、及び、判定 (評価値と基準値との比較) の概要を示すフローチャート。

【図23】図22の変形として、評価値データと基準データとを比較する場合の処理概要を示すフローチャー

【図24】図22の変形として、評価値同士を比較する 場合の処理概要を示すフローチャート。

場合の処理概要を示すプローチャート。 【図25】図22の変形として、評価値データ同士を比

較する場合の処理概要を示すフローチャート。 【図26】本発明の第4実施例として、図10に対して 測定データ補正及び評価値変化率算定を省略した処理

測定データ補正及び評価値変化率算定を省略した処理 (評価値算定、及び、判定 (評価値と基準値との比較) の概要を示すフローチャート。

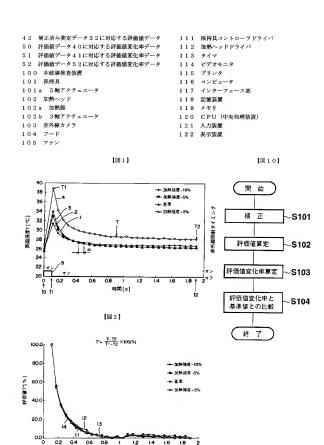
【図27】図26の変形として、評価値データと基準データとを比較する場合の処理概要を示すフローチャー、

【図28】図26の変形として、評価値同士を比較する 場合の処理概要を示すフローチャート。

【図29】図26の変形として、評価値データ同士を比 較する場合の処理概要を示すフローチャート。

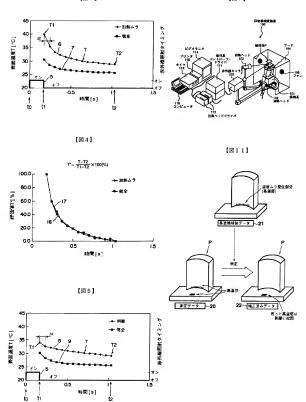
【符号の説明】

- P 被検体 1 基準加熱強度における測定データ
- 2 基準加熱強度より10%減における測定データ
- 3 基準加熱強度より5%減における測定データ
- 4 基準加熱強度より5%増における測定データ
- 5 赤外線フラッシュのオン/オフ動作タイミング
- 6 加熱ムラが生じた健全部における測定データ
- 7 加熱ムラが生じない健全部における測定データ
- 8 剥離部における測定データ
- 9 健全部における測定データ
- 11 測定データ1に対応する評価値データ
- 12 測定データ2に対応する評価値データ
- 13 測定データ3に対応する評価値データ 14 測定データ4に対応する評価値データ
- 16 測定データ6に対応する評価値データ
- 17 測定データ7に対応する評価値データ
- 18 測定データ8に対応する評価値データ
- 19 測定データ9に対応する評価値データ
- 20 測定データ
- 21 補正データ (基準被検体データ) 22 補正済み測定データ
- 30 コーティングが薄い健全部における補正済み測定 データ
- 31 コーティングが厚い鍵全部における補正済み測定 データ
- 32 剥離部における補正済み測定データ
- 40 補正済み測定データ30に対応する評価値データ
- 41 補正済み測定データ31に対応する評価値データ

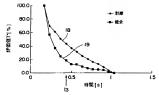


時間[s]

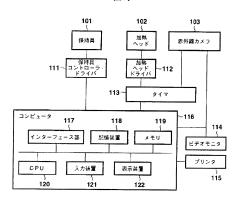
[図3]

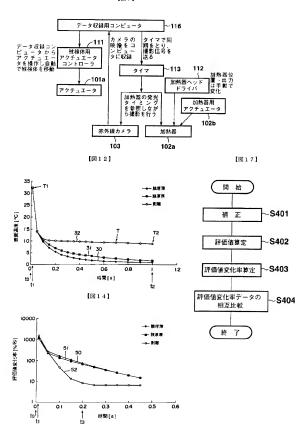


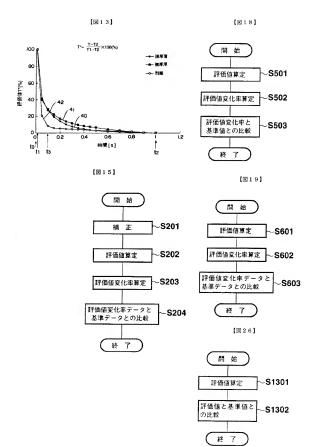




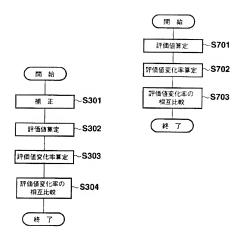


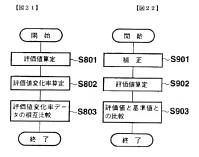


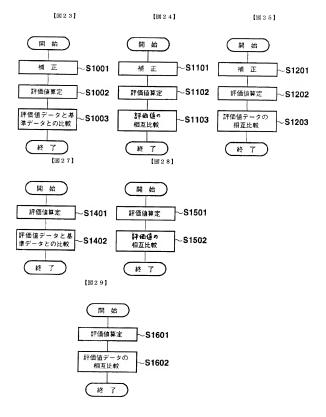




【図16】 【図20】







フロントページの続き

(72)発明者 中山 博之

兵庫県高砂市荒井町新浜二丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内 F ターム(参考) 2CO40 AA07 AB08 BA26 CA02 DA06 DA12 EA06 EA08 EB02 EC03 FA07 HA02 HA08 HA10 HA11 HA15 HA16 ZA05